PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

10-255319

(43) Date of publication of application: 25.09.1998

(51)Int.CI.

GllB 7/135

G03F 7/20

(21)Application number: 09-076450

(71)Applicant:

HITACHI MAXELL LTD

(22)Date of filing:

12.03.1997

(72)Inventor:

SUENAGA MASASHI

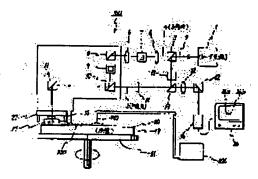
SUGIYAMA TOSHINORI

(54) MASTER DISK EXPOSURE DEVICE AND METHOD THEREFOR

(57) Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a master disk exposure device capable of exposing a minute pit and a narrow groove with high precision and provided with a developing function.

SOLUTION: In this master disk exposure device 100, a master disk 19 coated with a photoresist film 20 is irradiated convergently with laser beams to form a desired pattern. A nozzle 210 fills water between a condensing lens 17 and the master disk 19 during the exposure. The condensing lens 17 increases in NA and functions as an immersion objective. With the nozzle arranged in piping for a water tank and a developer tank, and with a valve installed that changes a feeding liquid to water or developer, the master disk aligner can also be used as a developing device.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2000 Japan Patent Office

(19)日本国特許庁 (JP)

(12)公開特許公報(A)

(11)特許出顧公開書号

特開平10-255319

(43)公開日 平成10年(1998) 9月25日

(51) Int.CL*		袋则配号	PΙ		
GIIB	7/135		GIIB	7/135	Z
G03F	7/20	505	G03F	7/20	505

密査請求 未請求 前求項の数9 FD (全 9 頁)

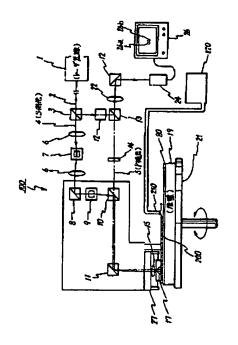
(21)出顧書号	特顧平9-76450	(71)出顧人	000005810			
			日立マクセル株式会社			
(22) 出願日	平成9年(1997)3月12日		大阪府淡木市丑寅1丁目1番88号			
		(72) 竞明者	宋永 正志			
			大阪府支木市丑貨一丁目 1 書88号 日立マ			
			クセル株式会社内			
		(72)発明者	杉山『寿紀			
			大阪府東木市丑寅一丁目 1 番88号 日立マ クセル株式会社内			
		(74)代度人	弁慰士 川北 喜十郎 (外1名)			
			•			
		ı				

(54) 【発明の名称】 原盤尾光装置及び方法

(57)【要約】

【課題】 微小ピット及び幅狭満を高精度で露光することができ、しかも現像機能をも同時に備えた原盤露光装置を提供する。

【解決手段】 原盤高光装置100はフォトレジスト腺 20を塗布した原盤19にレーザ光を集光して照射して 所盤のパターンに感光する。ノズル210は高光中に集 光レンズ17と原盤19との間に水を充満させる。集光 レンズ17のNAが増大し、液浸レンズとして標能す る。酸ノズルを水タンク及び現像液タンクに配管し、供 給液体を水または現像液に切り換えるバルブを備えることにより、原盤露光装置を現像装置としても機能させる こともできる。



(2)

特闘平10-255319

【特許請求の範囲】

【請求項】】 フォトレジストを塗布した記録媒体製造 用原盤にレーザ光を集光して照射することによりフォト レジストを所望のパターンに感光する原盤露光装置にお いて、

上記レーザ光を上記原盤表面に集光するための光学素子

上記光学素子と上記原盤表面との間の光路に液体を介在 させるための手段とを備えることを特徴とする原盤露光

【請求項2】 上記光学素子が液視レンズとして機能す ることを特徴とする請求項1記載の原盤囂光装置。

【論求項3】 上記液体を介在させるための手段が、原 盤上に液体を吐出するためのノズルと、該ノズルに液体 を供給するための液体供給装置とから構成されているこ とを特徴とする論求項1または2に記載の原盤電光装 窟.

【論求項4】 さらに、現像液を原盤上に供給するため の手段を有することを特徴とする請求項1~3のいずれ か一項に記載の原盤露光装置。

【論求項5】 上記現像液を原盤上に供給するための手 段が、上記原盤上に上記液体または現像液を吐出するた めのノズルと、該ノズルに上記液体または現像液を供給 するための供給鉄置と、該ノズルへの上記液体または現 **像液の供給を切り換えるための切り換え装置とから構成** されていることを特徴とする請求項4に記載の原盤露光

【請求項6】 さらに、露光及び現像された原盤を検査 するための検査装置を備えることを特徴とする請求項5 に記載の原盤露光装置。

【請求項7】 上記検査装置が、原盤露光装置の上記光 学素子を含む光ヘッドであることを特徴とする語求項6 に記載の原盤露光装置。

【請求項8】 上記液体が水であることを特徴とする請 求項]~7のいずれか一項記載の原盤露光装置。

【請求項9】 フォトレジストを塗布した記録媒体製造 用原盤にレーザ光を集光して照射することによりフォト レジストを所望のパターンに感光する原盤露光方法にお しょて

上記レーザ光を集光するための光学素子と原盤との間に 40 液体を介在させながら原盤露光を行うことを特徴とする 原磐霞光方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、光ディスク等の記 緑媒体用基板の原盤を製造するための原盤露光装置に関 し、より詳細にはフォトレジストを塗布した原盤を露光 する際の囂光解像力を向上することができる原盤露光装 置及び方法に関する。

[0002]

【従来の技術】コンパクトディスクや光磁気ディスクの 基板は、プリフォーマット信号に対応するグループやプ リエンボスピットのパターンを原盤上に露光及び現象に より形成した後、得られた原盤を複製してスタンパを作 製し、スタンパを装着した射出成型器でプラスチック材 科等を射出成型することによって製造される。原盤にグ ループやプリエンボスピットのパターンを形成するため に原盤電光装置が用いられている。原盤電光装置は、通 常、フォトレジストが塗布されたガラス原盤を回転しな 10 がら、原盤面に照射するレーザ光をブリフォーマット世 号に応じてオンオフすることによって所定のパターンで フォトレジストを感光する。感光した原盤は、原盤電光 装置から取り外された後、現像装置のターンテーブルに 装着され、回転している原盤表面に上方からアルカリ液 を供給することにより現像が行われる。現像が終わる と、原盤に形成された満やピットの寸法が適切がどうか を光ヘッドを備えた検査装置により検査される。こうし てスタンパ形成用の原盤が作製されている。

【0003】上述の原盤電光装置として、例えば、テレ 20 ビジョン学会誌 Vol 37, No.6、475-490頁(1983年)に は、レーザ光波長入=457、98nm、レンズ駅口数 NA=0.93の光ヘッドを用いて、原盤上にスポット サイズ約0.5μmにレーザ光を絞り込むことができる VHD/AHD方式ビデオディスクのレーザカッティン グマシンが関示されている。このカッティングマシンを 用いると最小0. 25μmのエンボスピットを形成する ことができることが報告されている。また、このカッテ ィングマシンはレーザスポットを原盤に追従させるため にHe-Neレーザを摘助ビームとしたフォーカシング サーボ系を用いている。

【0004】特開平6-187668号公報は、狭トラ ックピッチ化、高密度記録しても隣接トラックからのク ロストークを軽減することができる光ディスク原盤の製 造方法を開示しており、原盤露光において上記文献とほ ぼ同様の構成のレーザカッティングマシンを使用してい

[0005]

30

【発明が解決しようとする課題】近年のマルチメディア 化による情報量の増大に伴い、光ディスク等の情報記録 - 媒体の高密度化、大容量化が要望されている。この要望 に応えるために、原盤露光装置においても光ディスク等 に記録するエンボスピットやグループのパターンをより 微小化して露光する必要がある。かかる微小パターンを **霜光するには、レーザ光を原盤に集光するレンズの陽□** 数(NA)を増大すること、レーザ光の波長を短波長化 することが考えられる。しかしながら、レンズのNA及 びレーザ波長の短波長化には限界があり、露光分解能を 大幅に向上することは容易ではない。

【0006】また、前記のように露光及び現像工程は、 50 それぞれ、原盤露光装置及び現像装置を用いて別々に行

of 1

特闘平10-255319

(3)

われていたため、装置コストがかかるとともに、装置数 置スペースも必要であり、さらにスタンパを製造するま での工程を煩雑化していた。

【0007】本発明の目的は、情報ビットの微小化及び 狭トラックピッチ化に対応した狭満化を実現することが できる原盤露光装置を提供することにある。

【1)008】また、本発明の別の目的は、露光機能のみ ならず現像機能をも備え且つ露光解像力が向上した原盤 露光装置を提供することにある。

【0009】本発明のさらに別の目的は、情報ビットの 10 20と接触することになるので、フォトレジストを腐食 **微小化及び狭トラックピッチ化に対応した狭滞化を実現** することができる原盤露光方法を提供することにある。 【課題を解決するための手段】本発明の第1の態様に従 えば、フォトレジストを塗布した記録媒体製造用原盤に レーザ光を集光して照射することによりフォトレジスト を所望のパターンに感光する原盤電光装置において、上 記レーザ光を上記原盤表面に集光するための光学素子 と、上記光学素子と上記原型表面との間の光路に液体を 介在させるための手段とを備えることを特徴とする原盤

【10010】本発明の原盤露光装置の原理を図6を用い て説明する。図6は、本発明の原盤電光装置の光ヘッド により露光されている原盤19近傍の拡大概念図であ る。原盤露光装置のレーザ光源(図示しない)から照射 されたレーザ光4はリレーレンズ15を介して集光レン ズ17により原盤上に塗布されたフォトレジスト購20 の表面に集光される。本発明の原盤電光装置は、図6に 示したように液体200を原盤表面上に供給するノズル 210を備えており、露光動作中には、このノズル21 ()から供給された液体2()()により原盤のフォトレジス ト購20と集光レンズ17との間隙は充満される。ここ で、葉光レンズ17により識別しうる2点間の最小距離 rは一般に下記式(1)により表される。

[0011]

為光鉄置が提供される。

【数1】

 $r = \lambda / NA = \lambda / (n \cdot s \mid n\alpha) \cdot \cdot \cdot \cdot (1)$ 式中、入は集光レンズ17に入射するレーザ光4の波 長、NAは集光レンズ17の開口数、nは集光レンズ1 7の物点側 (原盤側) 媒臂の屈折率。αは集光レンズ 1 **7から照射される光束の最大関きの半分すなわち開□半** 角をそれぞれ示す。集光レンズ17により識別しうる2 点間の最小距離すが小さいほど、原盤露光装置の露光解 像力が高いといえる。 レーザ光の波長 入を一定とした場 台、」を小さくするには上式(1)からNAを大きくす ればよいことがわかる。NAは式(1)のようにNA= n・sinaで定義されるので、NAを増大するには屈 折率ηと開口半角αを大きくすればよい。本発明では原 盤の表面20と集光レンズ17との間に液体200(n >1) が充満されているので、空気(n=1) が原盤表 面と集光レンズ間に介在する場合、すなわち、従来の原 50 盤露光装置の葉光レンズよりもNAを増大することがで きる。換言すれば、本発明の原盤露光装置では、集光レ ンズ17を液浸レンズとして機能させることができる。 液体200は、NAを大きくするために、屈折率の大き な液体が好ましいが、レンズ17の収差の防止する観点 から原盤の表面20と集光レンズ17との間隔を微調整 する場合には、集光レンズ17の屈折率に近い屈折率を 有する液体、例えば、セダー油を用いるのが好ましい。 しかしながら、液体200は、原盤のフォトレジスト腺 させず且つ後処理が容易であるという離点から水が好過 である。

【0012】本発明の原盤露光装置は、さらに、現像液 を原盤上に供給するための手段を有することができる。 原盤露光装置に現像液供給手段を装着することにより露 光後のプロセスに使用されていた現像装置が不要とな り、露光・現像プロセスを簡略化することが可能にな

【0013】上記現像液を原盤上に供給するための手段 20 は、上記光学素子と原盤との間に介在させる液体または 現像液を原盤上に吐出するためのノズルと、該ノズルに 上記波体または現像液を供給するための供給装置と、上 記ノズルへの上記液体または現像液の供給を切り換える ための切り換え装置とから構成することができる。本発 明の原盤露光装置の具体例では、集光レンズと原盤との 間に液体を介在させるために原盤上に液体を吐出するた めのノズルとノズルに液体を供給するための供給装置を 用いているので、供給液を現像液と露光用の液体とで切 り換えることができる切り換え装置、例えば、電磁弁を 装着すれば、かかるノズル及び液体供給装置を現像液構 給用としても用いることができ、一層簡単な構造で現像 機能を原盤露光装置に組み込むことができる。

【0014】本発明の原盤調光装置は、さらに、調光及 び現像された原盤のピットや満の幅や深さ等を検査する ための検査装置を備えることができる。これにより、原 整器光装置により露光・現像・検査が一つの装置で可能 となり、設備コストの削減及びスタンバ製造までのプロ セスを簡略化することができる。従来の検査装置は光へ ッドを備え、光ヘッドからの検査光を走査して現像電光 されたピットや溝幅を検査していたので、原盤露光装置 の集光レンズを含む光へっドを検査用の光へっドとして 使用することが可能となり、装置の簡略化及び小型化が 可能となる。

【10015】本発明の第2の態様に従えば、フォトレジ ストを塗布した記録媒体製造用原盤にレーザ光を集光し て照射することによりフォトレジストを所望のパターン に感光する原盤露光方法において、上記レーザ光を集光 するための光学素子と原盤との間に液体を介在させなが ら原盤露光を行うことを特徴とする原盤露光方法が提供 される。

(4)

10

特闘平10-255319

【()()16】本発明の原盤露光方法に従えば、レーザ光 を集光するための光学素子と原盤との間に液体を介在さ せながら原盤露光を行うために、光学素子を液浸レンズ として機能させて光へっドの電光解像力を向上させるこ とができる。また、磊光中に原盤上に付着した虚等を液 体を流動させることにより除去することができる。 [0017]

【発明の実施の形態】以下、本発明の固体イマージョン レンズを用いた原盤電光装置の実施の形態及び実施例を 図面を参照しながら説明する。

【()()18】 〔第1実施例〕本発明に従う原盤露光装置 の第1実施例を図1により説明する。図1は、原盤露光 装置 1 () () の構成概略を示す。原盤露光装置 1 () () は、 主に、露光用のレーザ光を出射するレーザ光源1、原盤 19への照射タイミング及び照射位置をそれぞれ調整す る音型光学 (AO) 変調器 7 及び音響光学 (AO) 偏向 器9、露光用光ヘッド27、原盤19を回転するターン テーブル21.原盤19上に水を吐出するノズル210 及び水/現像液供給装置220、照射されたスポットを 観測するための据像管24及びディスプレイ26並びに 20 光路を調整するためのビームスプリッター3、ミラー1 1. ハーフミラー13、レンズ6等の種々の光学素子か ち帯成されている。

【0019】レーザ光源1から出射されたレーザ光束2 はビームスプリッタ3により第1の光束4と第2の光束 5に分けられる。第1の光束4は、一対のレンズ6で挟 まれたAO変調器?に入射して、記録すべき信号のタイ ミングに応じたパルス光に変調される。AO変調器7で 変調されたパルス光はミラー8で反射された後、AO偏 向翌9に入射して原盤19の所定の半径方向位置を照射 30 するように偏向される。次いで、偏向された光は、偏光 ミラー10及びミラー11を経て光ヘッド27に入射す る。光ヘッド27には後述するリレーレンズ15及び集 光レンズ 1 7 が装着されており、それらのレンズにより レーザ光は原盤19の表面の所定位置に集光される。原 盤19上には予め入射光に対して感光性のフォトレジス ト2ℓ)が塗布されている。一方、第2の光束5はEO変 調器12に入射する。AO変調器7の代わりにEO変調 墨12により照射タイミング及び露光量を変調してもよ い。EO変調器12を通過した光はハーフミラー13で 40 反射され、入/2位相板14を透過した後、偏光ミラー 10、ミラー11を経て光へっド27に到達する。

【0020】ノズル210はターンテーブル21の上方 で且つ原盤19の中心近傍に配置されており、原盤19 に向かって水200を吐出する。ターンテーブル21に より原盤19が回転されるとその途心力で水200は原 盤19の外周に広がり、原盤のフォトレジスト膜20を 覆う水膜を形成する。原盤19の外周に向かって流動し た水200は集光レンズ17と原盤のフォトレジスト表 面2 0 との間を充満するため、集光レンズ 1 7 は被侵レ 50 イル3 4 f、永久磁石 3 5 b、ヨーク 3 6 c. 3 6 d は

ンズとして機能する。

[0021] 光ヘッド27から原盤19上のフォトレジ スト購2()に照射された光は、前記式(1)及び液浸レ ンズの原理により空気中の理論的な最小スポット怪より も小さなスポットを形成してフォトレジスト腺20を感 光させる。このため、従来の原盤露光装置よりも露光解 俊力が向上し、一層微細なピット及び案内溝のパターン を高精度で露光することができる。 光ヘッド27の構造 の詳細については後述する。

【() () 2 2 】原盤 1 9 のフォトレジスト腺 2 () の表面か ち反射された光は、集光レンズ 17及びリレーレンズ 1 ちを透過して平行光となり、ミラー11、偏光ミラー1 () ハーフミラー13を経てレンズ22により操像管2 4上に集光される。撮像管24のディスプレイ26に表 示されたスポット像26a、26Dを観察することによ り、集光レンズ17によって形成されるスポット形状を 確認することができる。

【0023】レーザ光線1、AO変調器7、EO変調器 12、ターンテーブル21等の動作は、図示しない制御 部(図3及び図4参照)により一括して管理される。制 御部にはプリフォーマット信号が入力され、それに応じ TA○変調器7等の発光周期等が調整される。

【0024】次に、原盤改光装置100の光へっド27 の構造の詳細を図2及び図3を用いて説明する。図2 は、 集光レンズ 17を弾性部材 18を介して支持する光 ヘッド27を下方から見た斜視図を示し、図3は光へっ F27の拡大断面図を示す。なお、図3には、光ヘッド 27の構造を分かり易くするために、ノズル210から 吐出された水200の図示は省略してある。

【0025】図2に示すように光へっド27は、集光レ ンズ17と、葉光レンズ17を保持する集光レンズホル ダ16aと、光ヘッドペース部28とを備え、築光レン ズホルダ16aはベース部28の底面に固若された4本 の支持部材29及びそれに接続された弾性部材188、 例えば板バネにより支持されている。この支持常造によ り、集光レンズホルダ16aは、原盤平面と平行な方向 (図中X, Y方向) に拘束され、集光レンズ 17の光軸 方向(図中2方向)に可動である。

【0026】図3に示すように、集光レンズホルダ16 aはその上部にビエゾ素子33を介してリレーレンズ1 5を支持するリレーレンズホルダ32を備える。とこ で、ビエゾ素子33は集光レンズ17に対するリレーレ ンズ 1 5 の光軸方向位置を変更してリレーレンズ 1 5 の 焦点位置を微調整する。

【0027】リレーレンズホルダ32は弾性部村18月 を介してベース部28の支持部材29と連結されてい る。リレーレンズホルダ32上には、ポイスコイル型ア クチュエータ 1 4 () を構成するポピン 3 4 e が固若され ており、アクチュエーター40の他の構成要素であるコ ベース部28に装着されている。これにより、アクチュ エータ14()が駆動すると、集光レンズ17及びリレー レンズ15がベース部28に対して光軸方向(図面上下 方向)に移動することになる。アクチュエータ140の 駆動は、撮像管24のディスプレイ26によるスポット 像26a,26bの観察結果に基づいて制御部88を通 じて行われる。これにより、集光レンズ17の端面と原 盤19表面との間隔が適正な値に調整される。 集光レン ズ17の韓面と原盤19表面との間隔は、集光レンズ1 7の焦点距離に応じて、一般に、数μm~数十μmに調 10

【0028】集光レンズ17は球の一部を切断して形成 された半球型レンズである。レンズ17の切断面。すな わち、レンズ17の出射面178は、水中に含まれる気 **泡を出射面表面に停めないようにするために凸型の曲面** に加工するのが好ましい。レンズの形状及びレンズの切 断面の位置は、特に限定されないが、集光レンズ17が 無収差レンズとなるように加工することもできる。集光 レンズ17の材料は、特に限定されないが、C. S. C. Siz N. . ZrOz . Taz Oz . ZnS. Ti O₂ または高屈折率ガラス及び一般の光学ガラスや水 晶等を使用することができる。

【0029】次に、図4を用いて、図1に示した水/現 像液供給装置220の構造の詳細を説明する。水/現像 液供給装置220は、主に、アルカリ液である現像液及 び水をそれぞれ貯蔵するタンク82、84と、それらの タンク内部を加圧する窒素ポンプ92と、タンク82。 84からノズル210に水/現像液を供給する配管8 O、80a,80b及び制御部88等から構成されてい る。水/現像液を吐出するノズル210は配管80に接 30 続され、その途中から現像波タンク82に接続する配管 80aと水タンク84に接続する配管80Dに分岐す る。配管80a及び80bにはそれぞれ電磁バルブ86 a及び86 bが装着されており、その開閉は制御部88 により制御される。配管80の途中には流量コントロー ルバルブ9()が装着され、ノズル21()から吐出される 液体の流量が制御部88を通じて制御される。現像液タ ンク82と水タンク84にはそれぞれ窒素ポンプ92か ら高圧窒素が供給され、タンク内部が加圧されることに 管80a, 80bに流出される。 窒素ポンプ92もまた 制砂部88により制御されている。なお、制御部88 は、図1に示した原盤露光装置の露光動作を一括して管 理している制剤部と共通している。

【0030】図4に示したような現像液/水供給装置2 20の動作を以下に説明する。原盤露光装置において露 光が行われる際。制御部88は水タンク84側の電逆バ ルプ86ヵを開放して水タンク84内の水を配管80に 供給する。制御部88はまた流量コントロールバルブ9 ()を制御して、配管8()中を流れる水の流量を調節し、 適量の水をノズル210から吐出させる。 これにより、 露光中は、集光レンズ17と原盤表面のフォトレジスト 20との間隙が水で充満され、集光レンズ17が液浸レ ンズとして极能する。また、露光前または露光中にフォ トレジスト腺20上に付着した座等がノズルからの水に より流し出されるために、妄等の付着物による露光精度 の低下を防止することもできる。なお、ノズル210か ら吐出される水量は、集光レンズ17と原盤表面のフォ トレジスト20との間酸が常に水で充満される量が必要 であるが、原盤上での水の流動により集光レンズ17と 原盤表面のフォトレジスト20との間の維持された閩陽 を変動させないようにするのが望ましい。原盤上での水 の流れを安定させるためにノズル210の吐出方向を水 平方向にしてもよい。また、集光レンズホルダ168に よる水の抵抗を減らすために集光レンズホルダ168の 底面の端部が曲面を形成するようにしてもよい。

8

[0031] 原盤20の露光が終了すると、制御部88 は電磁パルプ86hを閉鎖するとともに、現像液タンク 82側の電磁バルブ86aを開放することによってノズ 20 ル210から吐出される液を水から現像液に切り換え る。 流量コントロールバルブ9 ()は制御部88の制御下 で現像液の流量を調整し、適切な流速の現像液をノズル 210から吐出させる。こうして、感光した原盤20の 現像動作が行われる。

【0032】図4に示した装置220では、現像液と水 とを電磁バルブ86a,bを切り換えることによって同 一ノズル210により供給することができため、 母光終 了後、感光した原盤を移動することなくその場合で現像 することができる。

【0033】さらに、図1に示した光へっド27、撮像 管24及びディスプレイ26は、露光・現像が終了した 後に原盤上に形成されたビット及び溝の幅や深さ等を検 査するための検査装置として用いることも可能である。 このように原盤露光装置を構成することにより、従来の 原盤電光装置を、電光・現像・検査が可能な一体型装置 とすることができる。

【0034】〔第2実施例〕本発明に従う原盤露光装置 の第2実施例を図5を用いて説明する。図5は、図3に 示した原盤露光装置の光へっド27の変形例を示す断面 よってそれらのタンク82.84から現像液及び水が配 40 図である。図5に示した光へっド部は、集光レンズ17 を支持する集光レンズホルダ16hの構造が図3に示し た巣光レンズホルダ16aと異なる以外は、実施例1の 原盤露光装置100の光ヘッド部と同様の構造を有す る。それゆえ、実施例1の原盤露光装置100と共通す る部村及び構造については同一の符号を付してその説明 を省略する。また、図5には、集光レンズホルダ16b の構造を分かり易くするために、ノズル210から吐出 された水の図示を省略してある。

【0035】 集光レンズホルダ16 bは、その中央に集 50 光レンズ17を支持し、ホルダ底部は外側に向かうに従

(6)

って原盤19との間隔が広くなるような錐面を形成して いる。集光レンズホルダ16トの内部には、外部から集 光レンズ17に通じる空洞(光路) 16 f, 16 gが集 光レンズ17の光軸を挟んで対称に形成されおり、一方 の光路16 fの間口部(光入射口)には光ファイバ40 が終着され、他方の光路16gの関口部(光出射口)に は スリット418及び徐出部41bを備えたレンズ位 置後出器41が装着されている。レンズ位置検出器41 の後出部41 bは前述のボイスコイルモータ140を制 御する制御部88に接続されている。すなわち、実施例 10 1の原盤電光装置では、ボイスコイルモータ140の制 匈はディスプレイ26による観察結果に基づいて行って いたが、この実施例ではレンズ位置後出器41からの検 出信号に基づいて行う。

【0036】光ファイバ40から射出された光は空洞 (光路) 16 「を通って集光レンズ17に入射した後、 原盤19により反射されて再び集光レンズ17及び空洞 (光路) 16gを通ってレンズ位置鉄出器41に入射す る。レンズ位置検出器41は、検出部418と41Dに 分割されており、集光レンズ17の端面17cと原盤表 20 面20との間隔が予め定めた遺正値のとき、原盤からの 反射光の中心がレンズ位置検出器41の検出部418と 4 1 bの中間に配置するように設計されている。すなわ ち、このとき鉄出部41aと41bの前記反射光の光量 が等しくなる。それゆえ、露光中、すなわち、ノズル2 11)から水が吐出されて原盤表面のフォトレジスト20 上を水が流動しているときに、集光レンズ17の端面1 7cと原盤のフォトレジスト20との間隔が過正な間隔 になければ、終出部41aと41hから出てくる反射光 てポイスコイル型アクチュエータ140を駆動し集光レ ンズ17と原盤19との間隔が適正な値に修正されるよ うにする。また、水などの液体を集光レンズ17とフォ トレジスト表面20との間に充満させた場合、フォトレ ジストと前記液体との屈折率が近似していれば、光ファ イバー4()から出た光がフォトレジスト表面20で反射 される強度が小さくなり位置光検出部で検出される光量 が減り、サーボが不安定になることがある。このような 場合には、フォトレジストと原盤の間にアルミ等の反射 腹を形成して反射光量を増すこともできる。

【0037】図5に示した原盤露光装置は、レンズ位置 検出器41を備えるので集光レンズ17と原盤との間隔 が常に遠正な値になるように制御部88を通じて自動的 に調整される。従って、露光中に原盤表面に供給された 水の流量の変動等により集光レンズホルダ16Dの上下 方向の揺れが生じた場合でも、揺れを許めて集光レンズ 17と原盤との間隔を適正な値に収束することができ

[0038]以上、本発明を実施例により説明してきた

積々の変形及び改良を含むことができる。上記例では、 原盤中央近傍に水/現像液が吐出されるようにノズルを 配置したが、ノズルの位置は原盤の回転によって原盤と 集光レンズとの間隙に水を充満させることができる限り 任意の位置に配置することができる。例えば、原盤の半 径方向において集光レンズと同一位置であり且つ原盤の 回転方向前方にノズルを配置することができる。またノ ズルからの液体の吐出方向はノズルの向きを変更するこ とによって任意の方向に調整することができる。

10

【10039】上記実施例ではノズルを用いて水を原盤上 に吐出させる構成としたが、原盤外周に沿って壁面を設 けることによって原盤を底部とする容器を形成し、容器 内に一定量の水を蓄えることによって原盤と集光レンズ との間隙に水を充満させることもできる。このようにす れば、ノズルから吐出する水の量を低減し、あるいは、 **電光前にのみノズルから水を容器内に充満させ、水の流** 動による集光レンズホルダの揺れを抑制することができ る。また、ノズル自体を省略して、上記のような容器構 造だけを採用してもよい。すなわち、原盤と集光レンズ との間隙に水を介在させることができる方法であれば、 任意の方法を用いることができる。

【0040】また、上記原型電光装置は、光ヘッド部を 現像処理時に原盤から退避させることができるような退 連模構あるいは光ヘッド部に現像液が付着することを防 止するための光ヘッドカバーを設けることができる。か かる退退機構または光へっドカバーを設けることによっ て光へっド部をアルカリ波である現像波から保護し、レ ンズ及びレンズホルダの腐食を防止することができる。 【①①41】本発明の原盤露光装置は、コンパクトディ 検出出力のパランスがくずれ、制御部ではこれに応答し 30 スク、CD-ROM、デジタルビデオディスク等の再生 専用の光記録媒体、CD-Rのような追記型記録媒体、 光磁気ディスクのような書換え型光記録媒体のみならず ハードディスク等に使用されるエンボスピットタイプの 遊気記録媒体を製造するために使用することができる。 [0042]

> [発明の効果] 本発明の原盤為光装置は、集光レンズと 原盤との間に液体を介在させることによって集光レンズ は波浸レンズとして機能することができるため、電光解 像力を一層向上することができ、それによって極めて微 40 小なピット、例えば、0. 2 μ m以下のピットが形成さ れる高密度記録媒体用の原盤を製造することも可能にな

【①①43】また、本発明の原盤露光装置は、現像液像 **給手段を有するため露光後のプロセスに従来使用されて** いた現像装置が不要となり、露光・現像プロセスを簡略 化することが可能になる。特に、現像液供給手段を、上 記光学素子と原盤との間に介在させる液体または現像液 を原盤上に吐出するためのノズルと該ノズルに該液体ま たは現像液を供給するための供給装置と上記ノズルへの が、本発明は特許請求の範囲に記載した範囲で実施例の 50 該液体または現像液の供給を切り換えるための切り換え

11-Mar-03 15:1

(7)

装置とから構成することにより、ノズルから現像液と露 光用の液体とを切り換えて吐出することができるため、 一層簡単な構造で現像機能を原盤露光装置に組み込むこ とができる。

11

[0044] 本発明の原盤露光装置は、さらに、露光及び現像された原盤のピットや海の幅や深さ等を検査するための検査装置を備えることにより、原盤露光装置により露光・現像・検査が一つの装置で可能となり、設備コストの削減及びスタンパ製造までのプロセスの簡略化を実現することができる。

[0045] 本発明の原盤露光方法に従えば、レーザ光を集光するための光学素子と原盤との間に液体を介在させながら原盤露光を行うために、光学素子を液浸レンズとして機能させることができるとともに露光中に原盤上に付着した座等を流動除去することができる。このため光へっ下の露光解像力及び露光精度を向上させることが可能になる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明に従う原盤電光装置の全体構成を説明する概念図である。

【図2】図1に示した本発明に従う原盤露光装置の光へ ットの第1実施例を下方から見た斜視図である。

【図3】図1に示した本発明に従う原盤電光装置の光へッドの第1実施例を示す断面図である。

【図4】本発明の第1実施例及び第2実施例に従う原盤*

* 露光装置のノズル及び水/現像液供給装置の構造を設明 する概念図である。

12

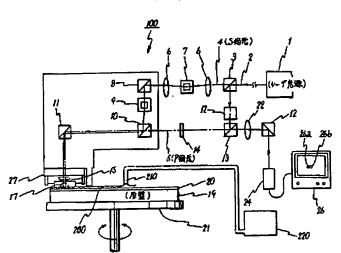
【図5】本発明の第2の実施例に従う原盤露光装置の光 ヘッドの断面図である。

【図6】本発明の原盤露光鉄畳の集光レンズが液浸レンズとして機能することを説明する図である。

【符号の説明】

- 3 ビームスブリッタ
- 7 AO変調器
- 10 9 AO偏向器
- 16a, b 集光レンズホルダ
 - 17 集光レンズ
 - 18 弹性部针
 - 20 フォトレジスト
 - 27 光ヘッド
 - 28 光ヘッドベース部
 - 29 支持部村
 - 82 現像液タンク
 - 84 水タンク
- 20 92 窒素ポンプ
 - 100 原盤露光装置
 - 130 ボイスコイル型アクチュエータ
 - 200 水
 - 210 水/現像液吐出ノズル

[21]



(8)

特闘平10-255319

